# (19) [[本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)]

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4~290527

(43)公開日 平成4年(1992)10月15日

(51)Int.Cl.5

庁内整理番号 識別記号

技術表示箇所

B 0 1 D 53/36

A 9012-1D

B 9042-4D

C 2 3 C 16/00

 $7325 - 4 \,\mathrm{K}$ 

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平3-54710

(71)出額人 000000402

**荏原インフイルコ株式会社** 

(22)出願日

平成3年(1991)3月19日

東京都港区港南1丁目6番27号

(71)出願人 000140100

株式会社在原総合研究所

神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号

(72)発明者 岡安 康次

神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株

式会社荏原総合研究所内

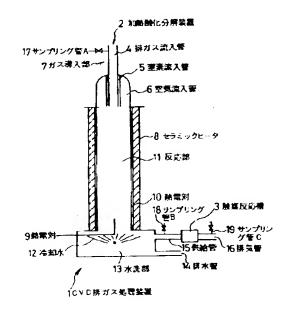
(74)代理人 弁理上 萩野 平 (外3名)

### (54) 【発明の名称】 CVD排ガス処理方法および装置

#### (57)【要約】

【目的】 本発明の目的は、従来より低廉なランニング コストで、NOx 生成を防止し、全ての有害ガス成分を 無害化できるCVD排ガス処理方法およびその装置を提 供することにある。

【構成】 本発明の具体的なCVD排ガス処理装置1 は、加熱酸化分解装置2と触媒反応槽3とから構成さ れ、加熱酸化分解装置2の反応部11に排ガス流入管1 からの排ガス、窒素流入管5からの窒素、空気流入管6 からの空気とを放出して排ガスを加熱酸化分解すること により、生成した加熱酸化分解生成物を含む処理ガスを 冷却水12にて水洗郁13で水洗処理し、Fa 、S1F ↓ 等の可溶性物質、S 1 O₂ 等を含む排水を系外に排出 すると共に水洗処理された処理ガスが該触媒反応槽3に 導入され、CO等の酸化すべきガスを酸化処理し、排ガ スを浄化かつ無害化することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 CVD排ガスを加熱酸化分解処理した後 にその加熱酸化分解処理したガスを酸素の共存下で酸化 触媒と接触させて酸化処理することを特徴とするCVD 排ガフ処理方法。

【請求項2】 CVD排ガスを加熱酸化分解する装置お よび該装置の後段に設けられ、その加熱酸化分解処理し たガスを酸素の共存下で酸化触媒と接触させて酸化処理 する装置とからなることを特徴とするCVD排ガス処理

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体の製造などでお こなわれているCVD(化学的蒸着)プロセスにおける 排ガス中には未反応のプロセスガス等の有機ソースおよ びその分解で生成する有機物やCO等の有害成分が含有 されている。本発明はこの有害成分を含有する排ガスを 浄化して無害化することに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来は、湿式スクラバーや活性炭吸着等 20 で処理されている。湿式スクラバーでの処理は有害成分 の除去率が低いことが問題である。

【0003】また、活性炭吸着方式は破過した活性炭の 交換費用が高いことやCOの除去ができないことが問題 である。また、TEOS (テトラエトキシシラン) やそ の分解成分の有機物は可燃性であり、水素ガスやLPG などを助燃剤として燃焼すれば安価な処理ができるが、 火炎の温度が高くなり、排ガス中の窒素が酸化されてN 〇にが生成してしまう。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は従来より低廉 なランニングコストで、NOx 生成を防止し、全ての有 害ガス成分を無害化できるCVD排ガス処理方法および その装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記①および ②記載の方法および装置であり、これにより上記課題を

① CVD排ガスを加熱酸化分解処理した後にその加熱 酸化分解処理したガスを酸素の共存下で酸化触媒と接触 40 させて酸化処理することを特徴とするCVD排ガス処理 方法。

② CVD排ガスを加熱酸化分解する装置および該装置 の後段に設けられ、その加熱酸化分解処理したガスを酸 素の共存下で酸化触媒と接触させて酸化処理する装置と からなることを特徴とするCVD排ガス処理装置。

【0006】本発明は、CVD排ガスを加熱酸化分解処 理し、その処理ガス中に存在する主としてCO等の有害 な未酸化物質を酸素共存の触媒に接触させることにより 酸化処理して無害化処理ガスを得る方法および装置であっ50~S(テトラエトキシシラン)等があり、これらは1種以

るが、NOoが生成しない温度で酸化処理できるので、 2次汚染を発生させず、安価な処理ができる。

【0007】本発明は、排ガス中に存在する加熱酸化分 解性物質を加熱酸化分解する装置の反応部の温度コント ロールができるように構成することができ、電気ヒータ による加熱方式が適している。

【0008】排ガス中の加熱酸化分解性物質、例えば、 TEOSやアルコール、アルデヒド等は800℃以上で 酸化速度が速いため、装置の経済性およびNOx生成の 防止を考慮すると反応部の温度は800~1000℃が 好ましい。

【0009】本発明に使用される加熱酸化分解装置によ る処理は、1000℃以下では排ガス中のCOの酸化率 は50%程度であるが、TEOSの酸化で生成するSi O2 を水洗等で除去し、有機物をCO2 と水に酸化分解 することにより除去するので、後段の触媒処理装置でC 〇酸化、残留有機物酸化等を高速で処理できる。

【0010】該触媒は、酸化力があれば特に制限はない が、特にCO酸化力があるものが好ましい。該触媒とし - て、例示すれば、Cu、Mn、Cu、Co、Cr、Pt の酸化物が好ましく、これらの一種または二種以上を含 むことができる。また、これらの触媒の形態も任意であ り、糸上、粉末状、他の材料、例えば、セルロース等と の複合材料等が使用でき、通常、上記加熱酸化分解処理 したガスの流入口と酸化処理したガスの流出口を設けた 容器内に所望量、充填または装填して用いることができ

【0011】該酸化物系触媒は、比較的低温で処理で き、特に効果的である。その場合、水分や残留する有機 30 物の影響がなくなる150℃以上であればよい。また、 触媒での酸化速度から加熱酸化分解処理されたガスの触 媒装置におけるSV (流速) は20,000 1/h程 度でも問題ないが、圧損を小さくするためには2000 1/hから10,000 1/hで処理するのが望ま LW

【0012】ここで、触媒に存在せしめられる酸素の供 給は、加熱酸化分解に必要な酸素を反応部に供給し、加 熱酸化分解に消費した残部を用いてもよいし、別途触媒 に供給するようにしてもよい。

【0013】本発明におけるCVD排ガスとは、CVD 装置からのCVD(化学的蒸着)法に使用されるプロセ スガスのCVD処理済の排ガスを主とするものではある。 が、場合により、CVD装置をクリーニングするめのガ スを使用した後のクリーニング時の排ガスも包含でき

【0014】本発明におけるCVD排ガスを与えるCV D原料、即ちプロセスガスとしては、公知のものが挙げ られ、例示すれば、無機原料、例えば、モノシラン、ジ シラン、ジクロルシラン等、有機原料、例えば、TEO

上単独または組み合わせて用いられる。これらの排ガス には、これらの未反応物あるいはその誘導体、反応分解 物、例えば、Hz 、CO、Cr Hs OH等のアルコー ル、CH<sub>2</sub> CHO等のアルデヒド、C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> 等の炭化水 素等の加熱酸化分解性物質が含まれ、加熱酸化分解され ることにより、主として、SiOz 等の金属酸化物、H 』OとCO』になる。ここで言う加熱酸化分解とは、分 解不能のものの単なる酸化、倒えば、水素、金属等の単 体の酸化等をも包含することは明らかである。

4、C2 F6、SF6、C1F1などが挙げられ、クリ ーニング排ガスは、クリーニングガスとCVD装置内物 質(未排気のCVD処理済物質等)との反応物、例え ば、SIF+、クリーニングガス誘導体等、およびクリ ーニングガスとクリーニングガスにより物理的にクリー ニングしたCVD内物質等からなる。

【0016】本発明における加熱酸化分解処理の反応条 件、排ガスの導入条件等は特に制限されるものではない が、少なくとも酸素の共存下に排ガスに含有される加熱 酸化分解性物質が加熱酸化分解されればよい。従って、 排ガスを加熱酸化分解装置に導入する時、同時に酸素が、 加熱酸化反応部に存在することが必要である。この酸素 の存在方法は任意であるが、該酸素は通常排ガスと共に 酸素含有ガス、例えば、空気等として導入することが好 ましい。また、加熱酸化分解の条件を調整するために任 意のガスを混在させることができる。例えば、窒素等の 不活性ガス混在させ、該窒素ガスが排ガスを包みかつ酸 素がこれらを包むような3層状態で加熱酸化分解装置の 反応部に導入されることが好ましく、加熱酸化分解装置 にこれらのガス導入部として同心状に管を3層構造にし 30 たものを配備することが好ましい。

【0017】また、加熱酸化分解処理における加熱手段 も任意であるが、好ましくは、上述のように電気的に温 度制御可能なヒータ加熱方式が望ましく、通常反応部の 壁内に設けることができる。また、反応部の温度は、8 00~1000℃の範囲が好ましい。1000℃以上で あると $N_2$  ガスの酸化で $NO_X$  が生成されるので、好ま しくない。

【0018】本発明において、加熱酸化分解処理された 排ガスはその組成に応じて、そのまま触媒処理装置に移 40 ニングコストは大幅に低減でき、完全処理ができる。 行させるか、更に他の任意の処理を加えてから触媒処理 装置に移行させることができる。

【0019】特に、本発明においては加熱酸化分解処理 された排ガスを水と接触させること、即ち、水洗処理に 供することが好ましく、これにより、該分解処理により 生成したSiO2 等の金属酸化物微粒子の巻き込みによ る除去、SiFa等の水溶性化合物等の可溶化による除 去、処理ガスの冷却等を行うことができる。この水洗処 理の方法は任意であるが、噴霧状に処理ガスと接触させ ることが好ましい。

【0020】この水洗処理されたガスを触媒処理したも のは、環境に放出もしくは更に所望により他の任意の処 理、例えば、公知の吸着処理等を施すことができ、任意 の排気手段、例えば、排気管等を触媒処理装置に配備す ることができる。また、水洗排水は排水管等の排水手段 により系外に排出されるが、この排水に更に処理を加え ることができる。これらの水洗処理手段、排出管等は加 熱酸化分解装置に設けることができる。

【0021】本発明における加熱酸化分解方式は高温下 【0015】クリーニングガスとしては、NFi、CF 10 で排ガスを酸化分解するために短時間で処理ができるた めにCVD排ガスが大量であっても除害効率が高く、ま た、加熱のための電気、空気、窒素、冷却用水(洗浄水 を兼ねる)があれば効率よく処理できるので乾式吸着法 よりランニングコストが低廉である。

> 【0022】本発明は、上記処理工程が一連のものとし て連続的かつ自動的に行われるようにかつ所望処理条件 を適宜選定できるように制御装置を具備することができ る。この制御装置は、通常種々の検出装置、例えば、温 度、圧力、水位等のセンサーと連絡され、常に安全でし 20 かも最適処理が行えるように構成される。

[0023]

【作用】本発明において、加熱酸化分解装置にはCVD の排ガスと好ましくはスリープ用の窒素、酸化用の空気 が流入し、800℃以上に加熱されることにより、排ガ ス中のTEOSや有機物が酸化されてSIO2、H 2 〇、 C 〇 2 になる。また、生成した S 1 〇 2 は排気の 冷却を兼ねた洗浄水で除去される。以上の作用により酸 化率が低いCO以外は無害化される。

【00?4】排気中のCO等は酸化触媒充填層等からな る触媒装置を通過することにより、CO₂ 等に酸化され て無害になる。触媒はMn、Cu酸化物系のものであれ ば常温でもCOの酸化力があるが、水分や有機物が共存 すると活性の低下がはやいために加熱することが望まし く、触媒を150℃程度に加熱するのは触媒装置と排気 との熱交換を行えばよく、また、高SVで処理できるの。 で触媒装置は非常にコンパクトであり、また、触媒の寿 命が長い。

【0025】従って、処理に要するのは加熱用電力、水 および触媒の交換費用であるが、吸着方式と比べてラン

[0026]

【実施例】本発明の具体的実施例を図1に従って説明す るが、本発明はこれにより限定されない。

【0027】図1は、本発明法に使用される処理装置の 一例を示し、本発明のCVD排ガス処理装置1は、加熱 酸化分解装置2と触媒反応槽3とから構成される。加熱 酸化分解装置2は、CVD装置からのCVD排ガスを導 入する排ガス流入管4、排ガス酸化を調整するための電 素を導入するための窒素流入管5および排ガス中の加熱 50 酸化分解性物質を酸化するための酸素を供給するための 5

空気流入管6を同心状に構成した3層構造のガス導入部7と、ガス導入部から放出されるこれら混合ガス中の排ガスを加熱酸化分解するための熱源であるセラミックヒータ8を外壁に有すると共に熱電対9、10を配備した温度制御されている反応部11と、反応部11にで生成した加熱酸化分解生成物を含む処理ガスを冷却水12にて水洗処理するための水洗部13とF2、S1F4等の可溶性物質、SiO2等を含む排水を系外に排出する排水管14から構成される。

【0028】触媒反応槽3は、加熱酸化分解装置2の後段に設けられ供給管15を介して水洗処理された処理ガスが該触媒反応槽3に導入される。該触媒反応槽3は、導入されたCO等の酸化すべきガスを酸化処理する酸化触媒を充填したものであり、ここを通過させることにより排ガスを浄化かつ無害化することができ、これを配備された排気管16より、排出する。尚、17~19は排ガス、加熱酸化分解・水洗処理されたガス、触媒処理さ

れたガスの各サンプリング管A、B、Cである。

[0029]

【実験例】図1に示した排ガス処理装置を用いて処理試験を行った。TEOSをプロセスガスとしたCVD排ガスの処理結果を表1に示す。

6

【0031】表1に示すように触媒は半年後でも十分な活性があった。この間の排ガス処理時間 $2\sim6$ 時間/日であった。

[0032]

【表1】

8

単位:ppm

報	T	TEOS	·	C, H,	1, OH	<b>F</b>	CH,	сн, сно			00	
<b>V</b> ind	А	В	၁	¥	В	၁	A	മ	U	А	В	U
処理開始 2週間後	930 930 930	01 > 01 > 01 >	9 9 9 V V	1.700	9 9 9	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	3 100 3 100 3 200	130 130 150	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1. 900 1. 900 2. 200	257 347 058	\$5 \$5 \$5
<b>処理開始</b> 1ヶ月後	820 890 1. 100	9 0 0	2 2 2	1.800 2.000 2.300	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	3 300 3 600 3 600	021 071 170	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1, 130 1, 130 3, 030	340 360 1. 200	\$ \$ \$
処理開始 3ヶ月後	1, 400 1, 500 1, 600	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	01 v 01 v	1,300 1,700 1,500	01 > 01 > 01 > 01 > 01 > 01 > 01 > 01 >	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2. 400 3. 500 3. 400	140	0 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	4. 500 4. 500 4. 000	1. 700 1. 800 1. 700	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
処理開始 6ヶ月後	1, 300 1, 000 1, 500	01 × 01 × 01 × 10 × 10	01 01 0	1.500 850 2.000	01 01 01 01 01	01> 01> <10	3, 200 3, 200 4, 100	130 140 210	<u> </u>	2. 100 2. 200 2. 100	850 900 900	\$ \$ \$

[0033]

【発明の効果】加熱酸化分解装置とコンパクトな触媒反 応槽との組合せでTEOS系CVD排ガスの有害成分を 完全に除去でき、有害なNOx が生成しない。また、半 年から1年に1回触媒を交換する他は電気、水、窒素、 40 6 空気流入管 空気を要するだけなのでメンテナンスが容易で吸着法と 比較して処理費が安価である。

【0034】1000℃以下での酸化処理では有機物が 若干残留するが酸化無媒処理で残留した有機物が酸化さ れて完全に除去される効果もある。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明ほ方法が適用されるNF: 排ガス処理装 置を説明するための図である。

#### 【符号の説明】

1 CVD排ガス処理装置

- 2 加熱酸化分解装置
- 3 触媒反応槽
- 4 排ガス流入管
- 5 窒素流入管
- 7 ガス導入部
- 8 セラミックヒータ
- 9 熱質対
- 10 熱電対
- 12 冷却水
- 13 水洗部
- 14 排水管
- 15 供給管
- 16 排気管
- 50 17 サンプリング管A

10

9

18 サンプリング管B

19 サンプリング管C

【図1】

